

O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

ALEXANDRE INÁCIO DE MAGALHÃES RABELO

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II - CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

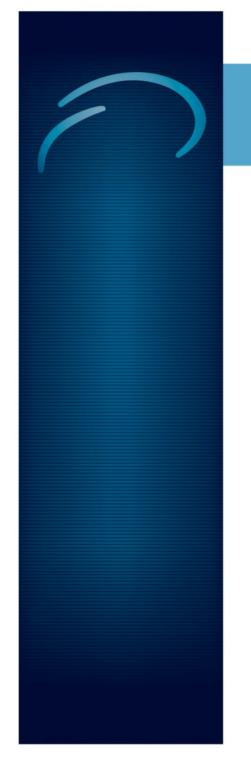
auch.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

ANA HELENA PORTO DE MATOS

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II - CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

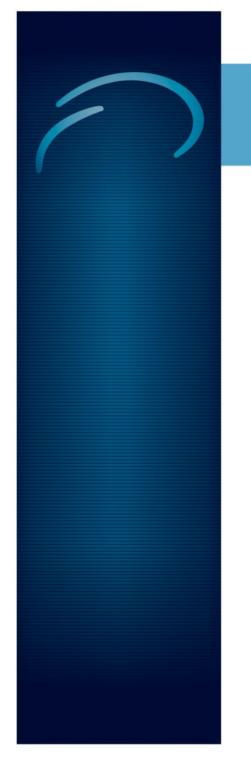
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

ARTHUR ARAÚJO MARTINS LINHARES

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

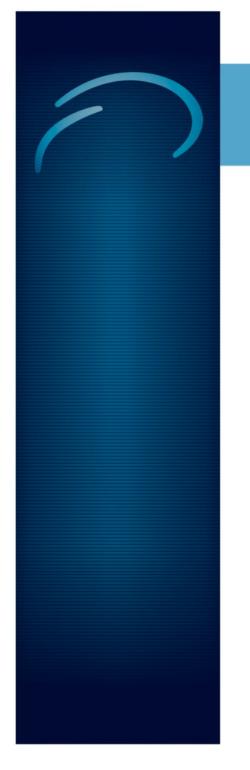
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

DIOGO SOUZA MENEZES DA SILVA

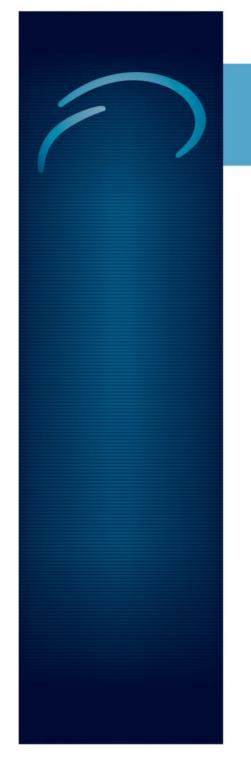
participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica CFFIT MG







O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

EDMAR FERREIRA COTA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

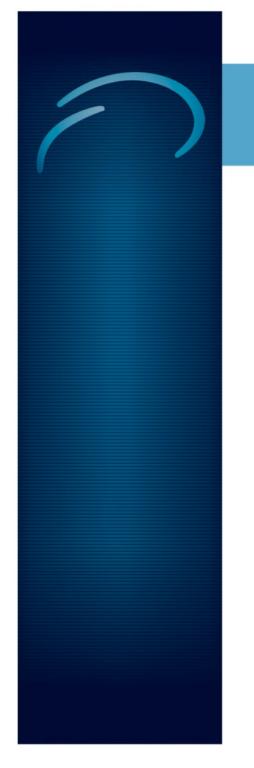
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

ELT 1A

participou da palestra intitulada palestra 10/27.

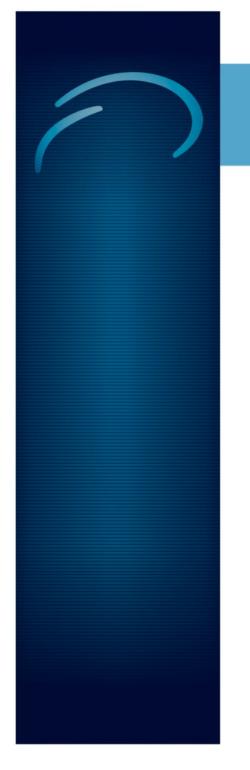
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica Coordenação do Curso Técnico de Eletrônica





anos



O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

GABRIEL LUIS FERREIRA FIGUEIREDO

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

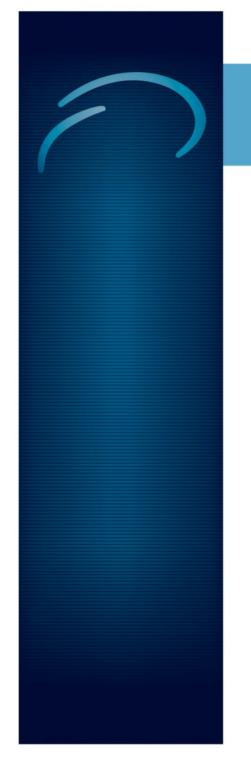
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

IURY SYMON DA SILVA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

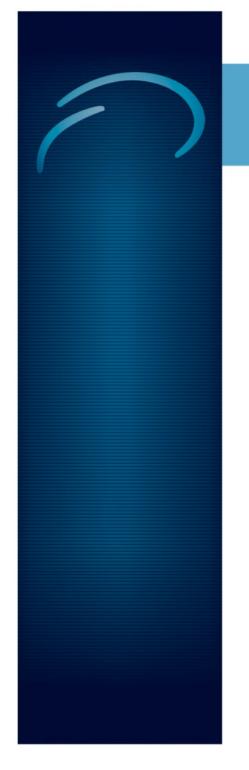
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

JESSICA DE SOUSA COSTA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

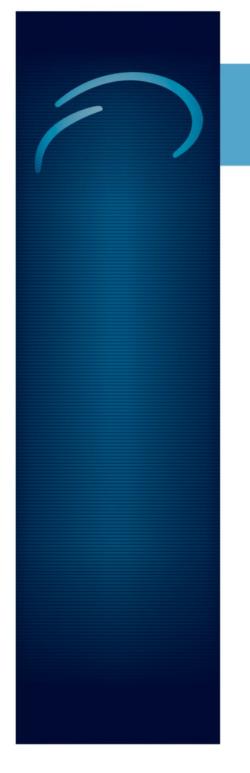
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

JOEL RAIMUNDO ALVES ROSA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

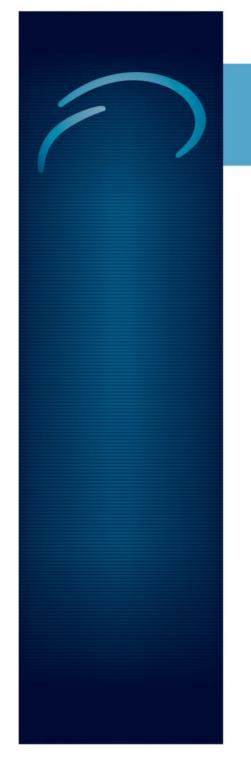
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

LETÍCIA DE FREITAS GOMES

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

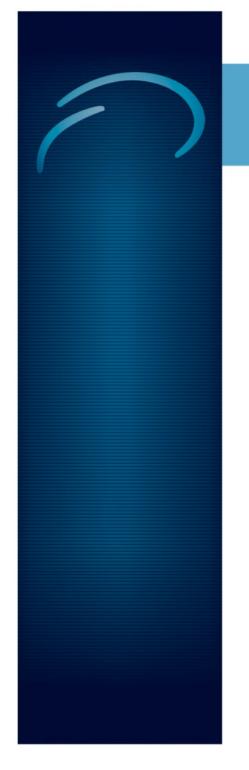
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

LUCAS FELIPE BARBOSA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

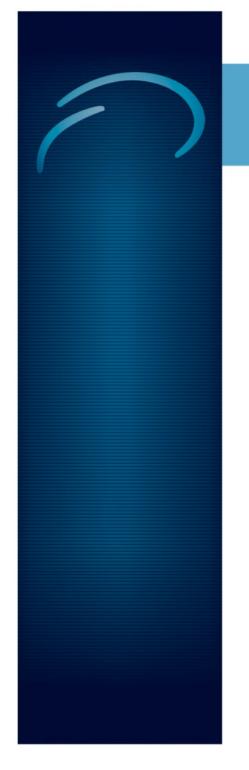
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

LUCAS GOMES LEVENHAGEN PEREIRA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

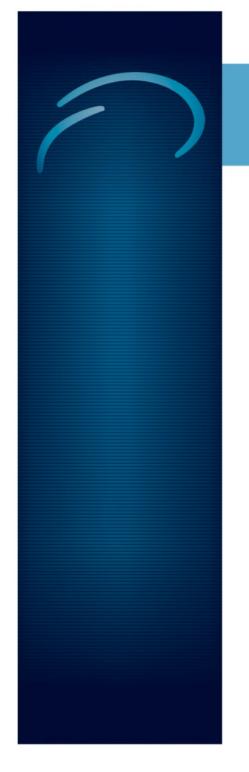
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

MARCUS TADEU PINHEIRO SILVA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

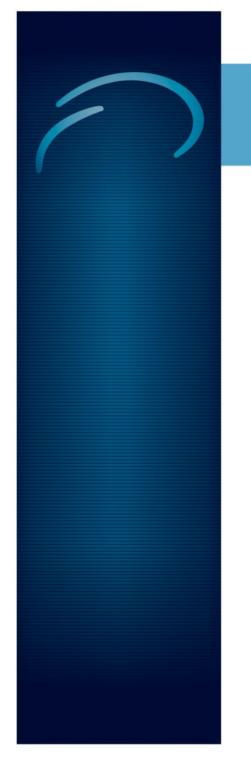
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

MATEUS HENRIQUE FERREIRA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

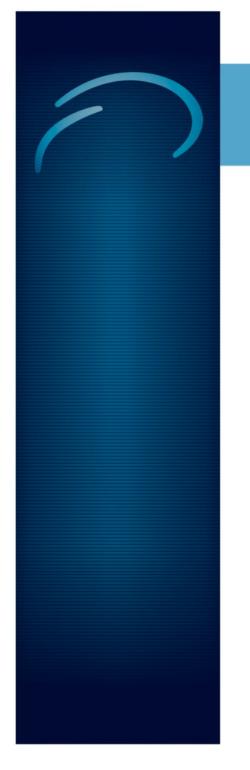
grant.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE SARAIVA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II – CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

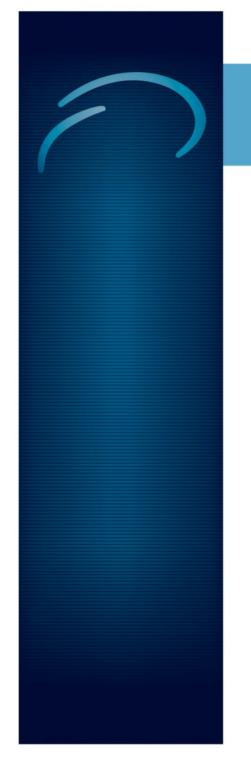
flawh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

THALES JÚNIO DE ALMEIDA

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II - CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

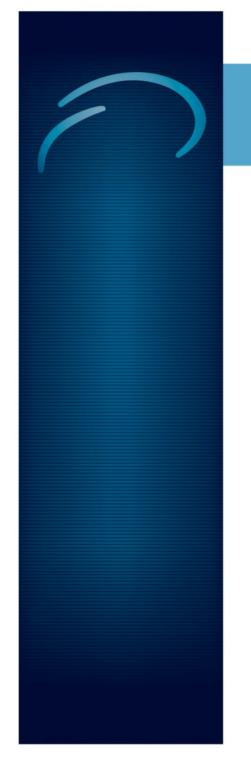
gyann.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica









O Departamento de Eletrônica e Biomédica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, certifica que

WARLEY ARAÚJO REIS

participou da palestra intitulada "Barragens de Rejeito", com duração de 60 minutos, proferida por Thiago Bomjardim Porto, realizada em 27 de agosto de 2019 no campus II - CEFET-MG.

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019.

flanh.

Chefe do Departamento de Eletrônica e Biomédica





